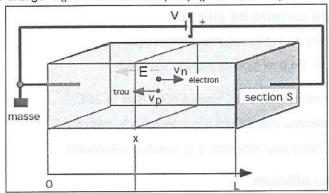
TD5: Mobilité des porteurs de charge

1. Loi d'ohm (microscopique)

Soit un semi-conducteur intrinsèque de section S, soumis à un champ électrique uniforme E, possédant une concentration en porteurs de charge n (pour les électrons) et p (pour les trous).



1.1.1 Redémontrer l'expression de la loi d'Ohm microscopique, c'est à dire l'expression de la densité de courant J en fonction de E, n, p, μ_p et q, charge élémentaire.

Pour aborder le problème, considérer une tranche d'épaisseur dx du matériau et faire particulièrement attention à l'homogénéité des unités.

2. Densité volumique de charges dans le SiC

Le silicium SiC est un semi conducteur intrinsèque.

- 2.1.1 Quelle est la concentration de porteurs de charge n₁ de ce semi conducteur à 25 ℃?
- 2.1.2 Que devient la valeur de n_i pour une température de 200 $\mathbb C$?

3. Varier la température, pour varier la conductivité

3.1.1 À quelle température T doit-on porter ce Si pour qu'il ait une conductivité de 200 S/m ?

4. Dérive

Soit un composant, constitué d'une plaque de silicium de d = 4 mm d'épaisseur, située entre les 2 bornes du composant. On applique une différence de potentiel de 1 V entre ses bornes. La conductivité du silicium va varier en fonction de la température (on peut alors utiliser ce composant comme sonde thermique : c'est un thermistor).

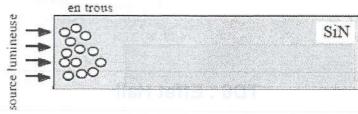
- 4.1.1 Rappeler l'expression de la vitesse de dérive de l'électron dans un champ électrique
- 4.1.2 Calculer le champ électrique dans le Si lorsqu"on applique une ddp. de 1 V
- 4.1.3 Calculer la vitesse de dérive des électrons dans le thermistor
- 4.1.4 Quel temps met un électron pour "traverser" entièrement le composant. Cette vitesse dépend de la température.
- 4.1.5 Calculer la nouvelle vitesse à 200 ℃ Commentaire sur la conductivité ?

5. Diffusion des porteurs : exemple de cellule photovoltaïque simplifiée

5.1.1 Rappeler la loi régissant la diffusion (Fick générale, puis appliquée aux charges)

On considère une zone d'un semi-conducteur de type n éclairée (en x = 0), tandis que le reste du même semi-conducteur est dans le noir complet. L'énergie qu'amène l'éclairage permet la génération de paires électron trou.

surpopulation locale



On prend $n(x=0) = 2.10^{18}$ cm⁻³ et ni = 1,4.10¹⁰ cm⁻³. L'éclairage amène localement (en x = 0) 10^6 cm⁻³ trous.

- 5.1.2 Pour les grandes valeurs de x à quoi est égal p dans le noir ? () ?
- 5.1.3 À quoi est égal p(x=0) sous l'éclairage ?
- 5.1.4 Rappeler la relation liant p(x) à p(x=0), x et L_p , longueur de diffusion des trous dans le silicium.
- 5.1.5 Calculer la longueur de diffusion des trous dans ce matériau, sachant que la concentration de trous est égale à $p(x=10 \ \mu m) = p(x=0) + 100 \ cm^{-3}$.

Le coefficient de diffusion des trous D_p peut s'exprimer en fonction de la mobilité des trous, de k, de T, et de la charge du trou, +e.

$$D_{p} = \mu_{p} \frac{kT}{e}$$

On donne $\mu_0 = 1900 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

- 5.1.6 Calculer D_p à 298 K
- 5.1.7 Calculer le courant de diffusion des trous \vec{j}_h pour $x = 2 \mu m$
- 5.1.8 Donner la valeur du flux de trous pour $x = 2 \mu m$

5.2 Constantes physiques

Température normale : 24,8℃ = 298 K

• Potentiel thermodynamique normal : $\frac{kT_0}{\alpha} \approx 25,7eV$

• Constante de Boltzmann : $k = 1,381.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

Charge élémentaire : q = 0,16 aC

5.3 Constantes physiques du carbure de silicium

• Mobilité des électrons : $\mu_n = 0.07 \text{ m}^2.\text{V}^{-1}.\text{s}^{-1}$

• Mobilité des trous : $\mu_p = 0.02 \text{ m}^2.\text{V}^{-1}.\text{s}^{-1}$

• Conductivité intrinsèque : σ_{SiC} = 8 S m⁻¹

Énergie de gap : Eg = 2,9 eV

5.4 Constantes physiques du silicium

• Mobilité des électrons : $\mu_n = 0,145 \text{ m}^2.\text{V}^{-1}.\text{s}^{-1}$

• Mobilité des trous : $\mu_{\text{p}} = 0,045 \text{ m}^2.\text{V}^{-1}.\text{s}^{-1}$

• Conductivité intrinsèque : $\sigma_{Si} = 0,252 \text{ mS m}^{-1}$

• Énergie de gap : Eg = 1,12 eV

Densité atomique volumique : D = 5.10²⁸ m⁻³